UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
DEEEA
Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Sistema de medida de la transmisión óptica de bajo coste con LED a 1,45 μm: obtención del coeficiente de absorción del c-Si a altas temperaturas y monitorización in-situ de la recristalización de capas a-SiC_x:H sobre c-Si

Tesis doctoral presentada para la obtención del titulo de doctor

Ivaldo Torres Chávez

Directores: Michael Vetter
Josep Pallarés

Tarragona 2006